T S1/5/1

1/5/1

DIALOG(R) File 347: JAPIO (c) 2004 JPO & JAPIO. All rts. reserv.

01735431 **Image available**
BACKLIGHT DETECTOR OF CAMERA

PUB. NO.: 60-213931 [JP 60213931 A] PUBLISHED: October 26, 1985 (19851026)

INVENTOR(s): ARIFUKU KIYOSHI

TAMURA SHUICHI

APPLICANT(s): CANON INC [000100] (A Japanese Company or Corporation), JP

(Japan)

APPL. NO.: 59-070496 [JP 8470496] FILED: April 09, 1984 (19840409) INTL CLASS: [4] G03B-007/28; G01J-001/44

JAPIO CLASS: 29.1 (PRECISION INSTRUMENTS -- Photography & Cinematography);

46.1 (INSTRUMENTATION -- Measurement)

JAPIO KEYWORD:R098 (ELECTRONIC MATERIALS -- Charge Transfer Elements, CCD &

BBD); R116 (ELECTRONIC MATERIALS -- Light Emitting Diodes,

LED)

JOURNAL: Section: P, Section No. 439, Vol. 10, No. 74, Pg. 139, March

25, 1986 (19860325)

ABSTRACT

PURPOSE: To attain backlight detection prevented from the influence of a position of a main subject by dividing a picture into plural parts, measuring the photometric information and range-finding information of the corresponding subjects, and deciding backlight on the basis of relation between a part having prescribed relation to the range-finding information and the photometeric information.

CONSTITUTION: A photographing screen has range-finding visual fields S(sub 1)-S(sub 12) divided by dot lines and a pair of projecting elements, an infrared-ray emitting diode e.g., and a photodetecting element PSD are formed in accordance with each of respective visual fields S(sub 1)-S(sub 12). In the visual field S(sub 1) having a subject in a far distance, reflected light P is made incident on the output end side of the A side of the PSD. The reflected light P in the visual fields S(sub 2), S(sub 3) having subjects in intermediate distances are made incident on the center and that in the visual fields S(sub 11), S(sub 12) having subjects in near distances are made incident on the output end side of the B side.

BACKLIGHT DETECTOR OF CAMERA

Patent number:

JP60213931

Publication date:

1985-10-26

Inventor:

ARIFUKU KIYOSHI; TAMURA SHIYUUICHI

Applicant:

CANON KK

Classification:

- international:

G01J1/44; G03B7/28

- european:

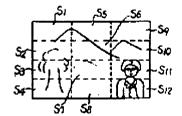
Application number:

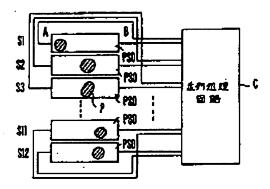
JP19840070496 19840409

Priority number(s):

JP19840070496 19840409

Abstract not available for JP60213931





Data supplied from the esp@cenet database - Worldwide

JP 8488596 A 840502

?

```
T S1/3/1
 1/3/1
DIALOG(R) File 345: Inpadoc/Fam. & Legal Stat
(c) 2004 EPO. All rts. reserv.
5287084
Basic Patent (No, Kind, Date): JP 60213931 A2 851026 <No. of Patents: 004>
BACKLIGHT DETECTOR OF CAMERA (English)
Patent Assignee: CANON KK
Author (Inventor): ARIFUKU KIYOSHI; TAMURA SHIYUUICHI
IPC: *G03B-007/28; G01J-001/44
JAPIO Reference No: *100074P000139;
Language of Document: Japanese
Patent Family:
   Patent No
               Kind Date
                              Applic No
                                         Kind Date
   JP 60213931 A2 851026
                              JP 8470496 A 840409
                                                       (BASIC)
   JP 60232534 A2 851119 JP 8488595 A 840502
   JP 60232535 A2 851119 JP 8488596 A 840502
                              US 720548 A 850408
   US 4664495 A 870512
Priority Data (No, Kind, Date):
   JP 8470496 A 840409
   JP 8488595 A 840502
```

⑩日本国特許庁(J.P)

⑪特許出願公開

⑩ 公 開 特 許 公 報 (A) 昭60-213931

⑤Int Cl.⁴

識別記号

庁内整理番号

❸公開 昭和60年(1985)10月26日

G 03 B 7/28 G 01 J 1/44 7542-2H 7145-2G

審査請求 未請求 発明の数 1 (全18頁)

図発明の名称 カメラの逆光検知装置

②特 願 昭59-70496

②出 願 昭59(1984)4月9日

砂発 明 者 有 福

潔 川崎市高津区下野毛770番地 キャノン株式会社玉川事業

所内

⑩発明者 田村 秀一

川崎市高津区下野毛770番地 キャノン株式会社玉川事業

所内

⑪出 願 人 キャノン株式会社

東京都大田区下丸子3丁目30番2号

砂代 理 人 弁理士 谷山 輝雄 外3名

明 細 智

1. 発明の名称

カメラの逆光検知装置

2. 特許請求の範囲

- (1) 操影画面全体の区画された複数部分に対応する被写体を測距する複数の測距手段と、 故 数 の 別 近 手段 と い 故 数 段 と い 故 な 写体を 測 光 する 複数 の 別 光 する 複数 の 別 光 する 複数 の 別 光 手段 と い 前 記 複数 部 分 に 対 応 す る 削 と で 選択 さ れ た 複数 部 分 に 対 応 す る 削 定 す る 判 定 す る 判 定 り と か ら な る こ と を 特 徴 と す る カ メ ラ の 逆 光 検 知 を し 。 と か ら な る こ と を 特 徴 と す る カ メ ラ の 逆 光 検 知 を 置 。
- (2) 前記複数の測距手段および複数の測光手段 は複数の光電変換案子を共用する特許請求の範囲 第(1)項記載のカメラの逆光検知装置。
- (3) 前記評価手段の出力に従って選択された複数部分は、最速の被写体および最近の被写体に対応する部分である特許請求の範囲第(1)項記載のカメラの逆光検知装置。

- (4) 前記評価手段の出力に従って選択された複数部分は、最近の被写体および撮影画面全体に対応する部分である特許請求の範囲第(1)項記載のカメラの逆光検知装置。
- (5) 前記評価手段の出力に従って選択された複数部分は最速の被写体および撮影画面全体に対応する部分である特許請求の範囲第(1)項記載のカメラの逆光検知装置。
- 3.発明の詳細な説明

本発明はカメラの逆光検知装置に係り、特に、 被写体の距離情報と輝度情報との組合せで逆光の 判定をする装置に関する。

この様な事態を解決するにはこの逆光状態を検 知して主被写体の輝度情報を優先する部分御光が 必要になるが、従来、これを自動的にやる方式と して撮影画面の中心位置の輝度と撮影画面全体の 平均輝度とを比較しその差が所定値以上であれば、 逆光状態にあるものと判定し、凝影画面の中心位 置の輝度を優先した部分測光を行なりものがある。 つまり、主被写体が撮影画面のどこにあるかは撮 影者にしかわからないが、一般に主被写体は撮影 画面の中心位置におく場合が多いので、前記方式 では、逆光補正を撮影者の手をわずらわさずに自 動的にやるためには撮影画面の中心位置の輝度を 主被写体の輝度であると割り切ってしまい、この 中心位置の輝度が撮影画面全体の平均輝度に対し て、極端に小さい場合は、太陽光等によって平均 輝度が上昇した逆光状態であると判定するのであ

しかし、との方式では主被写体が撮影画面の端 の方にある場合、逆光状態であっても逆光状態と は判定されなかったり、逆光状態と判定されても

所定レベル以上か否かを判定すること、が考えられる。たとえば(2)では近いものが主被写体で遊いものが背景である場合、近い被写体の輝度情報と、遠い被写体の輝度情報を測定し、両者の情報を比較して、近点と遠点との輝度差が所定値以上あれば、逆光と判断するのである。

主被写体の輝度に対する部分測光でなかったりして、適正な逆光補正ができないといった欠点があった。

本発明は上記従来の欠点に鑑み、撮影画面内の 主被写体の位置に影響されないより 級密な逆光判 定の可能な装置を提供することを目的としている。

本発明の逆光判定装置は画面を複数の部分に分割し、各々の部分に対応する被写体の測光情報と 測距情報を測定し、測距情報が所定の関係にある 部分の測光情報の間の関係に基づいて逆光の判定 を行うようにしたものである。

本発明において、逆光の判定基準としては、近い被写体が主被写体であると前提して、(1)近い被写体と平均測光値の輝度差、(2)近い被写体と連絡で写体との輝度差が所定レベル以上であるか否を判定すること、又は遠いと判定された被写体が太陽光等の強い光原を含むことになる背景であると前提して、(4)平均測定値と速い被写体との輝度差が(5)中距離程度の被写体と述い被写体との輝度差が

出力する性質を有し、またその電流の大きさは入射光が強いほど大きい性質を有する。この性質を利用して、前配光学系によりそれに結像される被写体の距離やよび輝度を測定し得る。すなわち第2とに示す様にiREDからの投射光が反射光の中SDのとのでは、その被写体が近くにあるほどを対してもるように対するように対する。というでは、人間には野S」、~Sii に対応して設けるととにより、それぞれの測距視野内にある被写体までの距離が検出できる。

第1図の撮影画面の場合、各測距視野 S 1~S 1 1 化対する各 PSD は、第3図に示すように速距離に位置する山や空のみが測距視野内にある測距視野 S 1 に関しては、その反射光 P は PSD の A 側出力端子側に偏って入射し、中距離に位置する木立が測距視野内にある測距視野 S 2 、 S 1 に関しては反射光 P は PSD の中央に入射し、近距離に位置する人物が測距視野内にある測距視野 S 11, S 12 に

関しては反射光 P は PSD の B 側出力端子側に偏って入射し、このことにより、それぞれの側距視野に於ける被写体距離が検出されることになる。

第3図に於けるCは第4図にその詳細が示されるような並列処理回路で、各PSDのA,B両出力端子からの出力によって逆光検知をする為の回路である。

第4図は上記並列処理回路を示すものであるが、ここでは説明を簡単にする為、 測距視野が4つの場合について説明する。 測距視野は第1図の様に12個の場合に限らずいくつに分割してもよいが、その数を増せば増す低ど精度は向上する。しかいそのための並列処理回路 C は以下に説明する第4図に準じて同様の処理形態の回路を PSD の数に応じて単に増すだけでよいのである。

さて第 4 図に戻いて PSD1、PSD2、PSD3、PSD4 は四 つの御距視野に対する各 PSP である。

これらの名 PSD からとりだされた佰号は各プロック B 1、 B 2、 B 3、 B 4 に入力されるようになる。これら各プロックの回路構成は同じである

万形 収 CK1 が " 高 " の時は、 担抗 8 1 に 電流が 流れて、 トランシスタ 8 2 がオンし、 アンプ 8 5 ひ 1 の 1 か " 佐 " の 1 的 1 は 、 トランシスタ 8 2 はオフ し、 アンプ 8 5 か 1 び 1 トランシスタ 8 2 はオフ し、 アンプ 8 5 か 1 び 1 トランシスタ 8 4 に 1 る定電 E 回路 が 1 動作 し、 被 写 界 投 光 用 の 1 RED (赤外発 光 ダイオー ド) 8 3 が 点 灯 する。 アンプ 8 5 に は 適当 な 定 電 E K 2 。 が 印 加 さ れ て い る 。 と の よ う に 、 CK1 が " 高 " , " 佐 " に な る に 従 っ て 1 RED 8 3 は オフ , オン する。

他方、プロックB1(他のプロックB2,B3, B4も同様)の図示部分にも方形故 CK1 が印加されているので、 CK1 に伴う iRED 83のオン、オフに同期して、 CK1 でゲートされるアナログスイッチ17, チ2,14,13の組とアナログスイッチ17, 18の組が次表のようにオン、オフする。

CK1	i RED83	アナログスイッチ 2,14,13	アナログスイッチ 17,18
高	消灯	オフ	オン
低	点灯	オン	オフ

アナログスイッチ 2 , 1 3 , 1 4 の組と 1 7 , 1 8 の組は、インバータ 1 2 の存在によって、との表のように互逆相でオン、オフするのである。

まず、アナログスイッチ 2 , 1 3 , 1 4 がオン、アナログスイッチ 1 7 , 1 8 がオフしている時には、 iRED 8 3 から発した赤外光の被写体からの反射光を受けた PSD1 の両端 A , B から生ずる被写体距離に対応する電流は夫々アンプ 4 およびフィルター 3 とアンプ 1 9 およびフィルター 1 5 とによ

って CK1 に近い周波数帯城以上の信号が通過せし められて電流-電圧変換される。プロック5.6 はサンプルホールド回路乗増幅回路であって、ア ンプ4、19の出力電圧をサンプルホールドして その電圧をゲイン倍する。かくてブロック5,6 は PSD1 の A , B 両端からの信号に相当する電圧 V_A, V_Bを出力する。その和と差の形(V_A+V_B) および(V_A - V_B)を夫々演集回路 8 および 7 で作 り、 更 に 割 算 回 略 9 で (V_A - V_B)/ (V_A + V_B) を作る。これをプロックB1の出力とする。この プロック B 1 の出力は PSD1 から得られた被写体距 離に応じた電圧であり、 PSD1 の受けた光の強さに は無関係な難圧である。その電圧値は被写体距離 が選い低ど高くなる。又、 PSD2 , PSD3 , PSD4 に対応するプロック B 2 , B 3 , B 4 からも同様 に、 iRED 8 3', 8 3", 8 3"に対応してファインダ 一内の各エリアでの被写体距離に応じた電圧(受 けた光の強さに無関係の)が出力される。

次にアナログスイッチ 1 7 , 1 8 がオン、アナログスイッチ 2 , 1 4 , 1 3 がオフしている時に

は、PSD1に当る光は iREDが消灯していることにより、被写体光のみとなり、さらに出力端 Aのアナログスイッチ 2 が断たれているので、PSD1によって生じる光電なけれて出力端 B から流出されたことになる。この光電された電圧値に変換なれていまりの出力され、コンデンサ 1 1 4 な で アンプ 1 9 より出力され、コンデンサ 1 1 1 な で アンプ 1 9 より出力され、コンデンサ 1 1 な な アンプ 1 9 より出力され、コンデンサ 1 1 な な で アンプ 1 0 によるサンプルホールド回路に ひされ、PSD1に対応するファインダ内のエリアの 強 方に に としてプロック B 1 から出力 は な で される。

同様に他のプロック B 2 , B 3 , B 4 からも夫 夫対応するファインダ内の各エリアの被写体輝度 に応じた電圧が出力される。

とのようにして夫々のプロックB1,B2,B3,B4からはファインダ内の各エリアに対応する側距情報と輝度情報が得られる。これらの側距情報のうちの最も遊いものと最も近いものとを探し、その各々についての輝度情報を比較してその差から逆光判断を行なう。以下、この点について説明

ム動作用電圧 👣 のが出力されると、抵抗 9 5 、コ ンテンサ96、インバーター97によって榕成さ れる初期値設定回路から一瞬"亂"電圧が出力さ れ、カウンター72,60,53,80がリセッ トされる。リセットが解除されると、カウンター *72の出力Q: ,Q:が"低"、従ってインパー ター70,71の出力が"高"、アンドゲート 69の出力が"高"となる。又、カウンター53 の出力Q」,Q。が"低"、従ってインパーター 55,54の出力が"高"、アンドゲート56の 出力が"窩"となる。そうするとアナログスイッ チ20,21,22,23がオンして、コンペレ ーター 7 5 の Θ 端子およびコンパレータ 4 2 の ⊕ 端子にプロックBlからの側距情報が入力され、 また、逆光レベル設定回路101およびライン 103には該プロックB1からの測光情報が入力

次いで、分周器 8 0 の出力 Qn の方形波 CK2 の一つ分おくれて、カウンター 6 0 (これに該方形波 CK2 がアンドゲート 1 0 2 を介して入力される。

する。

鉛4図において、コンパレーター75の⊝入力 化は天々アナログスイッチ20,24,32, 3 6 を介して各プロック B 1 , B 2 , B 3 , B 4 からの測距悄報出力が接続されており、またコン パレーター75の世入力にはアナログスイッチ 27,33,37を介してプロックB2,B3, B4からの側距情報出力が接続されている。同様 にコンパレーター42の①入力にはアナログスイ ッチ23,28,30,40を介して各プロック B 1 , B 2 , B 3 , B 4 からの測距情報出力が接 鋭されており、またコンパレーター42の〇入力 んはアナログスイッチ29,31,41を介して プロックB2,B3,B4からの側距情報出力が 接続されている。コンパレーター75は最も遠い 被写体距離を示すエリアを探すためのものであり、 コンパレーター42は最も近い被写体を示すエリ アを採すためのものである。101は逆光レベル 設定回路である。

さて、前記のスイッチ94がオンされてシステ

インパーター100の出力はこの時点で高である)の出力Q、が"高"、出力Q。が"低"となり、インパーター62の出力が"高"となってアンドケート64の出力が"高"となり、アナログスイッチ27,29がオンする。そうすると、コンパレーター75の①端子なよびコンパレーター42の②端子にはプロックB1かよびB2からの測距情報が入力され、両プロックB1かよびB2からの測距情報の比較を行なう。

回路から一瞬"高"のパルスが出力され、カウンター53が一歩進し、その出力Q,が"高"、出力Q,が"低"となり、アンドゲート57の出力は"低"となり、アンドゲート56の出力は"低"で、アナログスイッチ26,28がオンとなり、コルカログスイッチ26,28がオンとなり、パルレーター42の母子には今までのプロックB2からの御光情報出力が行った、フロックB2からの御光情報が印加される。

次いで分 問 器 8 0 の 出 力 Qn の 方形波 CK2 の 更 に 一つ分 かくれて カウンタ 6 0 の 出 力 Q 1 が " 他 " 、 出 力 Q 2 が " 高 " に 転 じ 、 従って アンドゲート 6 4 の 出 力 が " 低 " に 、 アンドゲート 6 5 の 出 力 が " 高 " に な り 、 アナログスイッチ 2 7 , 2 9 が オフ に 、 アナログスイッチ 3 1 , 3 3 が オン に な り 、 コン パレーター 7 5 の ① 入 力 端 子 お よ び コン パレーター 4 2 の ② 入 力 端 子 に 入 力 さ れ る 信 号 は プロック B 2 の 測 距 情 報 出 力 館 正 か ら プロック B 3 の 測 距 情 報 出 力 館

インパーター70,71およびアンドケート66,67,68,69よりなるデコーダーの出力の高低状態を変える。但しアンドケート66,67,68,69の出力が同時に"高"になることはない。これにより、該デコーダの出力でケートされるアナログスイッチをオン、オフさせる。

圧に替わる。

この過程において、コンパレーター 7 5 の ○ 端子に印加されている測距情報電圧よりも大きな測距情報電圧、つまり、より遠い測距情報がその ① 端子に印加されると、コンパレーター 7 5 の出力は"低"から"高"へ変化し、Dーフリップフロップ 7 4 および アンドゲート 7 3 によるワンショット 回路から一瞬 "高"の信号が出力されて、カウンター 7 2 の内容を 1 カウント 進めて、その出力 Q 1 , Q 2 の高低状態を変化させ、これにより、

をオン、オフさせる。

カウンター60の出力Q」,Q」がともに"高" になるまでとのような過程つまり検索が進んだと きには、ファインダー内の全てのエリアの中で、 夫コンパレーター75の回端子およびコンパレー ター42の母端子に入力された状態となり、それ に対応して最速の被写体の輝度情報電圧および最 近の被写体の輝度情報電圧がアナログスイッチ 21,22,25,26,34,35,38, 39のうちの対応するものを通して、夫々、逆光 レベル設定回路およびライン103に入力された 状態となる。たとえば、アナログスイッチ20, 21が対になっているので20がオンしていると 21もオンであり、その対応する輝度情報がアナ ログスイッチ21を通して逆光レベル設定回路 1.01に印加される。そして、このような状態に おいて逆光か否かの判定が行われる。

B 1 の測距情報出力が最遠のものであり、 PSD4 を有するプロック B 4 のそれが最近のものである から、上記した旅な過程によって超終的にはアナ ログスイッチ40.39,20,21がオンとな る。プロック B 1 からアナログスイッチ 2 1 を通 して最遠の被写体の輝度情報電圧が迎光レベル設 定回路101に入力される。との電圧はアンプ 46、抵抗43,44,45によって反転し所定 化レベルシフトされる。 Kvc、 V、 は適当な定電 圧である。電圧Kogの値はアンプ10の出力が最 大となってもアンプ46の出力が 0V 以下にならな い様になっている。アンプ 4 6 の出力をアンプ49、 抵抗47,48による反転アンプで受けて、輝度 惰報が高くなればその出力も高くなる様にする。 アンプ49には適当な定電圧 Kvcを印加し、アン プ49の出力がアンプ46の出力にかかわらず Kot以上にならない様になっている。アンプ49 の出力はコンパレーター 5 2 の ⊕ 端子に印加され る。一方、プロックB4からアナログスイッチ 3 9 を 通して 最近の 被写体の 輝度情報 電圧 がライ

ン103からコンパレーター52の ② 端子に印加され、上記のレベルシフトされた最適物体の輝度 情報電圧と比較され、コンパレーター52の出力が"高"(すなわち、その① 端子の入力電圧の方が大きい)であれば逆光と判断し、また"低"であれば順光と判断する。

上記の実施例は PSD を用いたものとして説明し

たが、PSD に限らず、輝度情報と距離情報とを取り出すことの出来る光電変換素子であれば良く、例えば CCD 等の索子を用いてもよい。 CCD を用いた場合、測距方式はいわゆる受動型となるが構成上本質的には変わりないものである。

以上説明した様に、本実施例では、被写体医離情報を採り入れ、距離の遠い所を逆光の原因と体とる、遊い所と近い所のものを主被を行ない。のからないのが設定している。が設定しているが設定しているが、大の逆光との様にすれば、ファインが視野の平均測が光との様にすれば、ファインが視野の平均測が光とのたって、主被写体がどこので、主なとないに逆光をのシステムに比べて、主な写体がどとから、逆光をあった。

本実施例では、遠距離と近距離の被写体の輝度 情報の比較を行ない、所定値以上の差があれば逆 光と判定するようにしたが、これに限らず、中距 離と近距離、平均した距離と近距離、又は平均し た距離と遠距離の被写体輝度情報の比較で逆光の 判定をしてもよい。

以下では、先に発明の観要の所で述べた、(1)近 い被写体と平均測光値の輝度差、又は、(4)平均測 光値と避い被写体の輝度差に基づいて逆光判定を する実施例を説明する。第5図は第4図の各PSD からの測光値の平均値を求める回路である。プロ ックB1~B4は第4図のものと同じで砌光値の サンプルホールド値をとり出している。第4図で 説明したのと同じ過程で、最遠点か最近点を選び 山す。一方、第5図に於いてパッファ105. 112,113,114を介して各PSDの測光値 をアンプ108、抵抗106,107,109, 110,111によって加算、平均を行なり。平 均された測光値を抵抗116,117、アンプ 115によって反転し、加算値が大きくなると、 アンプ115の出力が大きくなる様に檘成する。 そして前記館4図の逆光レベル設定回路101に は平均値である所のアンプ115の出力が接続さ れ、コンパレーター119には、最近点の側光値

又は最遠点の測光値の一方が端子下に、またプロック101の出力が接続される。最近点の測光値はアナログスイッチ22,26,35,39の組による信号であり最遠点の測光値はアナログスイッチ21,25,34,38の組による信号である。とのような回路構成により前記(1)、又は(4)の逆光判定ができる。

る PSD の配置関係を示す図、第3 図は投射光の被写体反射光像の PSD の上の位置を示した図、第4 図は本発明の実施例における回路図、第5 図、第6 図は本発明の他の実施例における付加的回路図である。

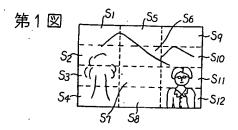
B1,B2,B3,B4… 測矩 および 測光用プロック、

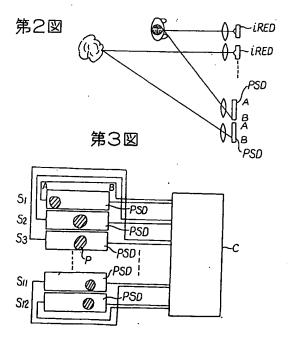
- 20~41…アナログスイッチ、
- 42,52 … コンパレータ、
- 53,60,72 ··· カウンタ、
- 7 5 …コンパレータ、7 9 …方形波オシレータ、
- 80 … 分周器、
- 101…逆光レベル設定回路。

は遊い程高い電圧である。その値と無限距離に相 当する適当な定似圧v。とを新たに設けたコンペレ ーター100によって比較する。測距情報電圧が ッ2 より小さい場合にはコンパレーター100の 出力は"L"となってアナログスイッチ101は オフし、抵抗102は抵抗43に接続される。測 距情報電圧がv.より大きい場合には無限と判定 され、コンパレーター100の出力は"H"とな り、アナログスイッチ100がオンして、抵抗 102はショートされ、抵抗43に流れる電流は 調距消報電圧がッ、より小さい場合と比べて増加 する。(第6図の端子 ST にはアナログスイッチ 21,25,24,38の出力が接続されている。) したがって、無限遠と判定された場合にはレベル シフトの量が増加し、結果として、通常より大き な 邱 度 差 で な け れ ば 、 逆 光 と の 判 断 は な さ れ な く なる。

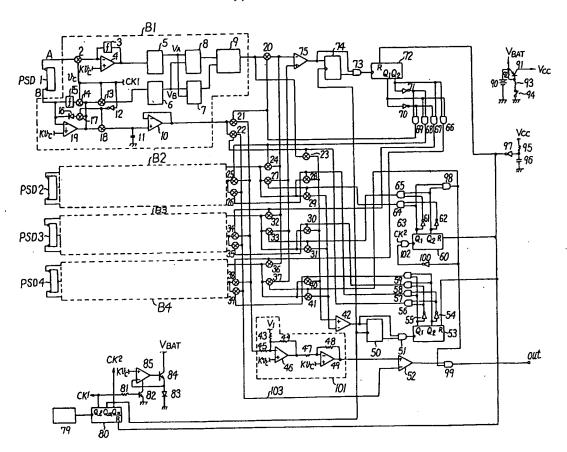
4. 図面の簡単な説明

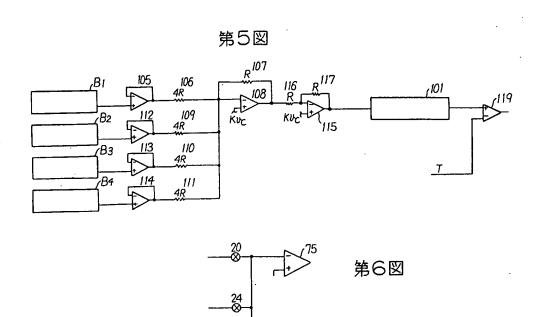
第1図は本発明を実施したカメラのファインダー 祝野を示す図、第2図は本発明の実施例におけ





第4図





手 続 補 正 書

昭和60年7月8日

特許庁長官 宇賀 道郎 殿



L 事件の表示

昭和59年特 許順 5 70496 号

2. 発明の名称 カメラの 逆光検抑装置

3. 補正をする者

事件との関係 出 額 人

一住 所 (居所)

氏 名(名称) ヤル株式会社

4. 代 理 人

住 所 東京都千代田区丸の内 2 丁目 6 番 2 号丸の内八瓜洲ビル330

天名 (3667) 谷山 輝 雄 (1875)

5. 福正命令の日付

6. 物証により増加する発明の数

7. 袖正の対象

全文訂正明細書

Aim 第3图 第4图 第5图 (A)(8)

第6回」

8. 補正の内容

別紙のとおり

60. 7. 9

明 細 個

1. 発明の名称

カメラの逆光検知袋費

2. 特許請求の範囲

- (1) 撮影画面全体の区画された複数部分に対応 する被写体を測距する複数の測距手段と、該複数 部分に対応する被写体を測光する複数の測光手段 と、上記複数の測距手段の出力関係を評価する評価 価手段と、前記複数部分のうち該評価手段の出力 に従って選択された複数部分に対応する測光手段 の出力関係に基づき逆光状態を判定する判定手段 とからなるととを特徴とするカメラの逆光検知装置。
- (2) 前記複数の測距手段および複数の湖光手段 は複数の光電変換案子を共用する特許請求の範囲 第(1)項記載のカメラの逆光検知装置。
- (3) 前配評価手段の出力に従って選択された複数部分は、最速の被写体および最近の被写体に対応する部分である特許請求の範囲第(1)項配戦のカメラの逆光検知装置。

本願明細報及び図面中下記事項を補正いたします。

12

- 1. 明細智を別紙の如く全文訂正する。
- 2. 図面中「第3図」乃至「第6図」を本日提出の 図面に訂正する。

代理人 谷山 輝 :



- (4) 前記評価手段の出力に従って選択された複数部分は、最近の被写体および撮影画面全体に対応する部分である特許請求の範囲第(1)項記載のカメラの逆光検知装置。
- (5) 前記評価手段の出力に従って選択された複数部分は最遠の被写体および撮影画面全体に対応する部分である特許請求の範囲第(1)項記載のカメラの逆光検知装置。
- 3. 発明の詳細な説明

本発明はカメラの逆光検知装置に係り、特に、 被写体の距離情報と輝度情報との組合せで逆光の 判定をする装置に関する。

一般にカメラでは撮影画面全体が一様に適正な 露出となるようにする為、 測光としては画面全体 にわたる輝度情報の平均を検出する平均測光の方 式がとられている。 しかしながら上配画面内に太 陽光が直接入射してくる様な所謂逆光状態の場合、 太陽光によって平均測光値が上昇してしまい、肝 心の主被写体が極端に露出アンダーの写真になっ てしまうという不都合がある。

この様な事態を解決するにはこの逆光状態を検 知して主被写体の輝度情報を優先する部分測光が 必要になるが、従来、これを自動的にやる方式と して撮影画面の中心位置の輝度と撮影画面全体の 平均輝度とを比較しその差が所定値以上であれば、 逆光状態にあるものと判定し、撮影画面の中心位 置の輝度を優先した部分測光を行なりものがある。 つまり、主被写体が撮影画面のどこにあるかは撮 影者にしかわからないが、一般に主被写体は撮影 画面の中心位置におく場合が多いので、前記方式 では、逆光補正を撮影者の手をわずらわさずに自 動的にやるためには撮影画面の中心位置の輝度を 主被写体の輝度であると割り切ってしまい、この 中心位置の輝度が撮影画面全体の平均輝度に対し て、極端に小さい場合は、太陽光等によって平均 輝度が上昇した逆光状態であると判定するのであ

しかし、との方式では主被写体が撮影画面の端の方にある場合、逆光状態であっても逆光状態と は判定されなかったり、逆光状態と判定されても

差が所定レベル以上か否かを判定すること、が考えられる。たとえば(2)では近いものが主被写体で遠いものが背景である場合、近い被写体の輝度情報と、遠い被写体の輝度情報を測定し、両者の情報を比較して、近点と遠点との輝度差が所定値以上あれば、逆光と判断するのである。

 主被写体の輝度に対する部分測光でなかったりして、適正な逆光補正ができないといった欠点があった。

本発明は上記従来の欠点に鑑み、撮影画面内の 主被写体の位置に影響されないより緻密な逆光判 定の可能な装置を提供することを目的としている。

本発明の逆光判定装置は画面を複数の部分に分割し、各々の部分に対応する被写体の測光情報と測距情報を測定し、測距情報が所定の関係にある部分の測光情報の間の関係に基づいて逆光の判定を行うようにしたものである。

本発明において、逆光の判定基準としては、近い被写体が主被写体であると前提して、(1)近い被写体と平均測光値の輝度差、(2)近い被写体と改造ない情景との輝度差、が所定レベル以上であるか否かを判定すること、又は遠いと判定された被写体が表別光等の強い光源を含むことになる背景であると前提して、(4)平均測定値と遠い被写体との輝度

第1図の撮影画面の場合、各測距視野 S1~S12 に対する各 PSD は、第3図に示すように遠距離に位置する山や空のみが測距視野内にある測距視野 S,に関しては、その反射光 P は PSD の A 側出力 端子側に偏って入射し、中距離に位置する木立が 測距視野内にある測距視野 S2 , Sa に関しては 反射光 P は PSD の中央に入射し、近距離に位置する人物が測距視野内にある初距視野 S11 , S12 に 関しては反射光 P は PSD の B 側出力端子側に偏って入射し、とのことにより、それぞれの御距視野に於ける被写体距離が検出されることになる。

第3図に於けるCは第4図にその詳細が示されるような並列処理回路で、各PSDのA,B両出力端子からの出力によって逆光検知をする為の回路である。

第4図は上記並列処理回路を示すものであるが、 ここでは説明を簡単にする為、測距視野が4つの 場合について説明する。測距視野は第1図の様に 12個の場合に限らずいくつに分割してもよいが、 その数を増せば増すほど精度は向上する。しかし、 そのための並列処理回路Cは以下に説明する第4 図に準じて同様の処理形態の回路をPSDの数に応 じて単に増すだけでよいのである。

さて第 4 図に於いて PSD 1、PSD 2、PSD 3、PSD 4 は四つの側距視野に対する各 PSD である。

これらの各 PSD からとりだされた信号は各プロック B 1、 B 2、 B 3、 B 4 に入力されるようになる。これら各プロックの回路構成は同じである

から、その詳細はプロックB1だけについて示す。 別先もよび逆光検知の開始にいて、イッチ94をオンするとパッテリー90から551がが、 93を通って電流がれた、トラシンが作用と、オーターでは、その出力ではでいたがあります。 Vccが生じる。電圧Vccが出力ではないかけるとするでありた。 マターではないがあります。 一ターではないがあります。 の出力端では、Qm、Qnからたの出力ではない。 の方形波を得る。 端子Q4、Qnかれる。 別る周波数の方形波 CK1、CK2 が出力される。

方形放 CK1 が"高"の時は、抵抗 8 1 に電流が 流れて、トランジスタ 8 2 がオンし、アンプ 8 5 の出力をオフさせる。 CK1 が"低"の時は、トランジスタ 8 2 はオフし、アンプ 8 5 およびトランジスタ 8 4 による定電圧回路が動作し、4 つの 測距視野に対応する被写界投光用の赤外発光ダイオード 1 RED1 , 1 RED2 , 1 RED3 , 1 RED4 が点灯する。アンプ 8 5 には適当な定電圧 KVc が印加されている。このように、CK1 が"高"、"低"になるに

従って IRED1 , IRED2 , IRED3 , IRED4 はオフ・ オンする。

他方、プロック B 1 (他のプロック B 2, B 3, B 4 も 同様)の図示部分にも方形波 CK1 が印加されているので、 CK1 に伴う iRED1, iRED2, iRED3, iRED4 のオン、オフに同期して、 CK1 でゲートされるアナログスイッチ 2, 14,13の組とアナログスイッチ 17,18の組が次表のようにオン、オフする。

CK1	iRED1 ~ iRED4	アナログスイッチ 2,14,13	アナログスイッチ 17,18
高	消灯	オフ	オン
低	点灯	オン	オフ

アナログスイッチ2,13,14の組と17, 18の組は、インパータ12の存在によって、と の表のように互逆相でオン、オフするのである。

まず、アナログスイッチ 2 , 1 3 , 1 4 がオン、アナログスイッチ 1 7 , 1 8 がオフしている時には、 iRED1 から発した赤外光の被写体からの反射光を受けた PSD1 の両端 A , B から生ずる被写体距

離に対応する電流は夫々アンプ4およびフィルタ - 3 とアンプ19およびフィルター15とによっ て CK1 に近い周波数帯域以上の信号が通過せしめ られて電流・電圧変換される。プロック5,6は サンプルホールド回路兼増幅回路であって、アン プ4,19の出力電圧をサンプルホールドしてそ の電圧をゲイン倍する。かくてプロック5,6は PSD1 の A,B 両端からの信号に相当する電圧 VA, Vaを出力する。その和と差の形(Va+Va)およ び(V _ - V B)を失々演算回路 8 および 7 で作り、 これをプロック B 1 の出力とする。このプロック B 1 の出力は PSD1 から得られた被写体距離に応じ た電圧であり、PSDI の受けた光の強さには無関係 な塩圧である。すなわち $(V_A - V_B)$ を $(V_A + V_B)$ で割算することにより光の強さの要因を消去し、 (V_A-V_B)によってその電圧値は被写体距離が遠 いほど高くなる。又、 PSD2 , PSD3 , PSD4 に対応 するプロックB2,B3,B4からも同様に、 IRED2 , IRED3 , IRED4 に対応して撮影画面内の

各エリアでの被写体距離に応じた電圧(受けた光 の強さに無関係の)が出力される。

次にアナログスイッチ 1 7 , 1 8 がオン、でナログスイッチ 2 , 1 4 , 1 3 がオフしているとには、PSD1 に当る光は IRED1 が消灯しているととにより、被写体光のみとなり、さらに出力端 A ので、PSD1 により、が断たれているので、PSD1 にオークスイッチ 2 が断たれて出力端 B から流出すべて出力端 B から流出するとになる。とになる。とれないでははアンプ19 とり出力され、コンデンサ11 なよれてアンプ19 より出力され、コンデンサ11 なよれてアンプ19 より出力され、コンデンサ11 なよれてアンプ10 によるサンプルホールド回路にの出すなれ、PSD1 に対応する撮影画面内のエリアら出力され、PSD1 に対応する撮影画面内のエリアら出力される。

同様に他のプロック B 2 , B 3 , B 4 からも夫 夫対応する撮影画面内の各エリアの被写体輝度に 応じた電圧が出力される。

とのようにして夫々のプロック B 1, B 2, B 3, B 4 からは撮影画面内の各エリアに対応する測距

も近い被写体を示すエリアを探すためのものである。101は逆光レベル設定回路である。

さて、前記のスイッチ94がオンされてシステム動作用電圧 Vcc が出力されると、抵抗95、コンデンサ96、インペータ97によって構成される初期値設定回路から一瞬"高"電圧が出力され、カウンタ60,80がリセットされる。

又初期設定回路らの"高"電圧はインパータ 66,56によって反転され、ラッチ回路下」, G1の出力が"高"にラッチされる。そうすると アナログスイッチ20,21,22,23がオン して、コンパレータ75の 〇端子およびコンパレ ータ42の ①端子にプロック B1からの 測距情報 が入力され、また、逆光レベル設定回路101 お よびライン103には眩プロック B1からの 測光 情報が入力される。

次いで、分周器 8 0 の出力 Qn の方形波 CK2 の立下がりによって、カウンター 6 0 (これに該方形波 CK2 がアンドゲート 1 0 2 を介して入力される。インパータ 1 0 0 の出力はこの時点で高であ

情報と輝度情報が得られる。これらの測距情報の りちの最も遠いものと最も近いものとを探し、そ の各々についての輝度情報を比較してその差から 逆光判断を行なり。以下、との点について説明す る。

る)の出力 Q 1 が " 高 " 、 出力 Q 2 が " 低 " とをり、インパータ 6 2 の出力が " 高 " となってアンドゲート 6 4 の出力が " 高 " となり、アナログスイッチ 2 7 , 2 9 がオンする。そうすると、コンパレータ 7 5 の ④ 端子 よびコンパレータ 4 2 の ⑥ 端子にはプロック B 2 からの 測距情報が入力され、両プロック B 1 および B 2 からの 測距情報の比較を行なう。

次いで分周器 8 0 の出力 Qn の方形波 CK2 の更に次の立下がりによってカウンタ 6 0 の出力 Q i が " 低 " 、 出力 Q i が " 高 " に 転 じ、 従ってアンドゲート 6 4 の出力が " 低 " に、 アンドゲート 6 5 の出力が " 高 " になり、 アナログスイッチ 2 7 , 2 9 がオフに、 アナログスイッチ 31 , 3 3 がオンになり、 コンパレータ 7 5 の ①入力 端子に入力される

信号はプロック B 2 の 測距情報出力電圧からプロック B 3 の 初距情報出力電圧に替わる。

以下、同様の過程が進行する。とれを一般的にいえば、分周器80の出力 Qn の方形被出力 CK2 の立ち下りの都度、カウンタ60の出力 Q1 ,Q2 の高低状態が変化し、インパータ61,62 およびアンドゲート64,65,98からなるデコー グの出力が順々に"高"になって時に"高"にないただにつれて眩デコーダの出力でなるとれにつれて眩デコーダの出ってない。とれにつれて眩デコーダの出ってない。とれる。

変化に応じてラッチ回路F』,F』,F』のいす れか 1 つが出力を"高"にラッチする。これによ ってアナログスイッチ24,32,36のいずれ かがオンしコンパレータ75の①端子に印加され ていた測距情報電圧がコンペレータ 7 5 の 〇 端子 に印加されると共に、アナログスイッチ 2 5 . 34,38のいずれかが同時にオンし、コンパレ ータ75の① 端子に 御距情報 電圧を印加していた プロックB2,B3,B4のいずれかの輝度情報 電圧が逆光レベル設定回路 101 に出力される。 一方、コンペレータ15の出力が"低"から"高" へ変化すると、D-フリップフロップ74および ナンドゲート73によるワンショット回路からー 瞬ラッチ回路F」~F。の出力を"低"にする " 低 " の 信号が出力されて、 今までコンパレータ 75の⊙端子及び逆光レベル設定回路101℃入 力されていた測距情報電圧及び輝度情報電圧は入 力を禁止される。

他方、コンパレータ42の① 端子に印加されて いる測距情報電圧よりも小さな測距情報電圧、つ まりより近い測距情報がその○端子に印加される と、コンパレータ42の出力は"低"から"高" へと変化し、その出力によってナンドゲート 57, 58,59のうちアンドゲート64,65,98 から"高"を入力しているナンドゲートの出力が " 髙 " から" 低 " に変化し、その変化に応じてラ ッチ回路 G . , G . , G . のいずれか 1 つが出力 を"高"にラッチする。これによってアナログス イッチ28,30,40のいずれかがオンし、コ ンパレータ42の○端子に印加されていた測距惰 報電圧がコンペレータ42の円端子に印加される と共に、アナログスイッチ26,35,39のい **ずれかが同時にオンし、コンパレータ42の⊝端** 子に測距情報電圧を印加していたプロックB2, B3,B4のいずれかの輝度情報電圧がライン 103に出力される。一方、コンパレータ42の 出力が"低"から"高"へ変化すると、D-フリ ップフロップ 5 0 およびナンドゲート 5 1 による ワンショット回路から一瞬ラッチ回路 G」~ G. の出力を"低"にする"低"の信号が出力されて、 今までコンパレータ42の① 増子及びライン103 に入力されていた 御距情報電圧及び輝度情報電圧 は入力を禁止される。

カウンタ60の出力Q』,Q2がともに"高" になるまでとのような過程つまり検索が進んだと きには、撮影画面内の全てのエリアの中で、最遠 の被写体と最近の被写体の測距情報電圧が失々コ ンパレータ15の回路子およびコンパレータ42 の田端子に入力された状態となり、それに対応し て最遠の被写体の輝度情報電圧および最近の被写 体の輝度情報電圧がアナログスイッチ21,22. 25,26,34,35,38,390550対 応するものを通して、夫々、逆光レベル設定回路 およびライン103に入力された状態となる。た とえば、アナログスイッチ20,21が対になっ ているので20がオンしていると21もオンであ り、その対応する輝度情報がアナログスイッチ 21を通して逆光レベル設定回路101に印加さ れる。そして、このような状態において逆光か否 かの判定が行われる。

逆光・順光の判定結果の最終出力は必ず、すべてのエリアを検索し終え、どこが最遠でどこが最近であるかが決定されてから出す必要があるので、アンドゲート98の出力が"高"、すなわちカウンタ60の出力Q1,Q2が共に"高"になってから、コンペレータ52の出力をアンドゲート

本 実 施 例 で は PSD1 を 有 する プロック B 1 の 測 距 情報出力が最遠のものであり、PSD4 を有するプロ ック B 4 のそれが最近のものであるから、上記し た様な過程によって最終的にはアナログスイッチ 40,39,20,21がオンとなる。プロック Blからアナログスイッチ21を通して最速の被 写体の輝度情報電圧が逆光レベル設定回路 101 に入力される。との電圧はアンプ46、抵抗43, 44,45によって反転し所定電圧レベルシフト される。 KVc、 V』 は適当な定電圧である。電圧 KV。はアンプ10の出力が最大となってもアンプ 4 6 の出力が 0 V 以下にならない値になっている。 アンプ46の出力をアンプ49、抵抗47,48 による反転アンプで受けて、輝度情報が高くなれ はその出力も高くなる様にする。アンプ49には 適当な定電圧 KV。を印加し、アンプ49の出力が アンプ46の出力にかかわらず KVe 以上にならな い様になっている。アンプ49の出力はコンペレ ータ52の④端子に印加される。一方、プロック B4からアナログスイッチ39を通して最近の被

99によってとりこみ、判定最終出力が得られる 様に構成してある。また、一度検索を終了したらもう一度する必要はないので、アンドケート98 の出力が"高"になった時、これをインパータ 100に通してアンドケート102に与えること によって、カウンタ60に入力される方形波 CK2 を殺す様に構成してある。

上配の実施例は PSD を用いたものとして説明したが、 PSD に限らず、輝度情報と距離情報とを取り出すことの出来る光電変換素子であれば良く、例えば CCD 等の素子を用いてもよい。 CCD を用いた場合、 測距方式はいわゆる受動型となるが構成上本質的には変わりないものである。

以上説明した様に、本実施例では、被写体距離情報を採り入れ、距離の遠い所を逆光の原因となる太陽光のある背景、近い所のものを主被写体とし、遠い所と近い所の輝度情報の比較を行ない、その差が設定レベル以上あれば逆光と判断する。との様にすれば、ファインダ視野の平均測光と中央付近のスポット測光との比較で逆光と判断する

従来のシステムに比べて、主被写体がどこにあってもカメラのアングルを変えることなしに逆光を 検知出来るから、逆光を考えずに作画に専念し得 るカメラを提供することが出来る。

又、遠い被写体として太陽光が含まれる場合を

レータ 5 2 によってとの逆光レベル設定回路 101 の出力と第4図で説明したのと同じ過程で得られ る最速点の測光値又は最近点の測光値が比較され る。との場合平均測光値と遠い被写体の輝度差か ら逆光判定をしたい場合には、第5図(4)に示す様 にコンパレータ52の○端子に逆光レベル設定回 路101の出力を接続し、コンパレータ52の① 端子に最速点の測光値を接続して最速点の測光値 が平均測光値より所定レベル以上高い場合にコン ペレータ52から"高"の信号が出力するように して逆光を判定するようにする。又、平均測光値 と近い被写体の輝度差から逆光判定をしたい場合 には、第5図(B)に示す様にコンパレータ52の① 端子に逆光レベル設定回路101の出力を接続し、 コンパレータ52の①端子に最近点の測光値を接 続して平均測光値が最近点の測光値より所定レベ ル以上高い場合にコンパレータ52から"高"の 信号が出力するようにして逆光を判定するように すればよい。尚、最近点の測光値は第4図のアナ ログスイッチ22,26,35,39の租による

想定し、遠い被写体の輝度が中距離の輝度又は平 均輝度に対してどの程度高いかによっても逆光の 判定が可能である。

そとで、以下との様な逆光の判定を可能にする 回路構成について説明する。

まず近いな写体と平均観光値の輝度差がいる。 中間光値と連絡のでは、 中間光値と変にのでは、 中になり、 中になり、 中になり、 中になり、 中になり、 のののでは、 のののでは、 のののでは、 のののでは、 のののでは、 のののでは、 のののでは、 ののでは、 ののででは、 ののでは、

信号であり最速点の測光値はアナログスイッチ 21,25,34,38の組による信号である。

ところで背景に空がある場合においては、空は一般に高輝度被写体であり、上記実施例のものでは順光のときでも背景が高輝度である為逆光とみなされてしまり場合がある。これを防止する為、空は無限遠であるととに着目し、無限遠が高輝度

の場合には、逆光を判定する輝度差レベルを通常 より大きくして上記問題を解決した実施例以下に 示す。すなわち以下に示す実施例は、無限遠が高 輝度であっても、空程度の輝度であれば逆光と判 定せず、太陽光の様に極めて高輝度のものに対し てだけ逆光と判定できるようにしたものである。

第6図はそのような実施例を示すものに、 のの距離と判定さされた。 のののでは、 ののでは、 ののでは、 ののでは、 ののでは、 ののでは、 ののでは、 ののでは、 ののでは、 ののでする。 とには、 ののでする。 とには、 ののでする。 とには、 ののでする。 とには、 ののでする。 とには、 ののは、 のって、 のの、 ののの、 ののののの、 のののののの。 のののののののの

報から近距離の被写体又は遠距離の被写体の輝度 状態を判定することによって逆光判定を行なりよ うにしたものであるから、主被写体が撮影画面の どこに位置しようとも上記主被写体が逆光状憩と なっている場合には自動的に検知され、その効果 は極めて高いものである。

4. 図面の簡単な説明

第1図は本発明の実施例に於ける撮影画面を示す図、第2図は本発明の実施例に於けるPSDの配置関係を示す図、第3図は投射光の被写体による反射光像のPSDの上の位置を示した図、第4図は本発明に係る逆光検知装置の実施例を示す回路図、第5図(A),(B)、第6図は第4図の実施例を一部変更する為の付加的回路図である。

B 1 , B 2 , B 3 , B 4 … 測距 および 測光用プロック、

- 20~41 ... アナログスイッチ、
- 42,52 ... コンパレータ、
- 6.0 … カウンタ、 7.5 … コンパレータ、
- 79…方形波オシレータ、80…分周器、
- 101…逆光レベル設定回路。

尚、上記いずれの実施例に於いても逆光の判定を御光系のレベル差で行なうように構成しているが、この逆光の判定は測光系のレベル比によっても行なうことができることは言うまでもない。

以上説明した様に本発明によれば近距離にある ものが主被写体、遠距離にあるものが逆光の原因 となる太陽等の光源であると前提して、撮影画面 内の複数箇所を御距することにより、その測距情

第 3 図

